

215 系列 — 比较仪台架



使用数显指示表 ID-H 的应用实例。

- 比较仪台架有一个稳固的铸铁基座，可以进行精密测量。
- 局部锯齿状测砧能防止非常平的工件移动，2.3 μ m (或更高) 的平面度有助于精确测量。
- **215-505-10** 型配有螺纹柱，这样可轻松且精确地进行粗调。
- **215-405-10** 型的锯齿状测砧为 110x110mm，**215-505-10** 型的锯齿形测砧为 150x150mm。



215-405-10
BSB-20X

规格

货号	型号	方型测砧尺寸 (W x D)	立柱行程	轴套孔	备注
215-405-10	BSB-20X	110 x 110mm	235mm	\varnothing 8mm, \varnothing 9.53mm	带有 1mm 范围内的微调
215-505-10	BSC-30HX	150 x 150mm	275mm	\varnothing 8mm, \varnothing 9.53mm, \varnothing 20mm	带有全程微调

* 安装孔与测砧的垂直度: 小于0.4mm/100mm

* 请注意当在这些支架上安装高精度光栅式测微仪时(分辨率小于0.1 μ m), 安装孔与测砧的垂直度会影响指示表数值。

选件

21JAA329: \varnothing 8mm 套管 *

21JAA330: \varnothing 9.53mm 套管 *

21JAA331: \varnothing 15mm 套管 *

* 仅适于 215-505-10 型

尺寸

